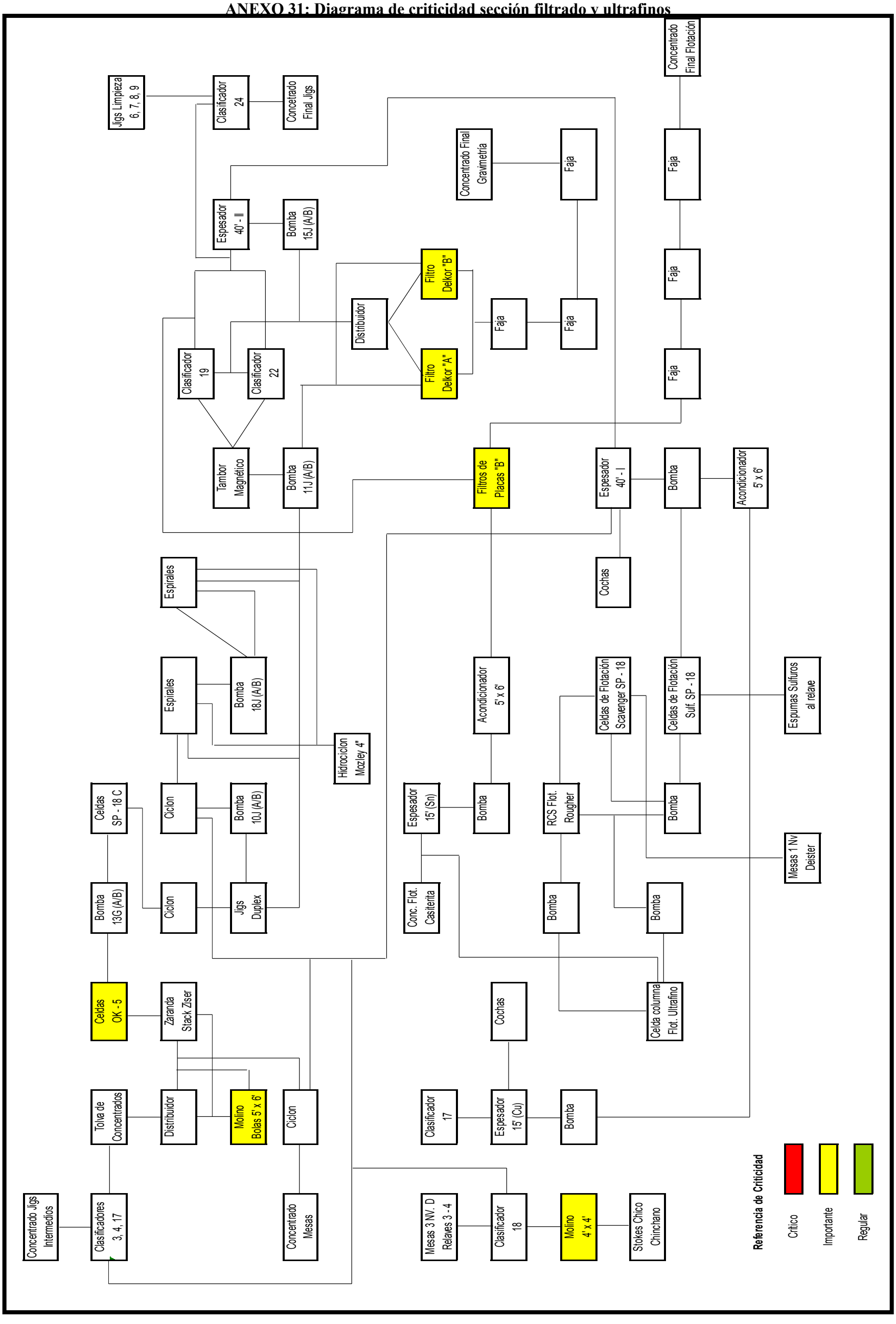ANEXO 31: Diagrama de criticidad sección filtrado y ultrafinos